PAT-NO:

JP402289484A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 02289484 A

TITLE:

GROWING DEVICE FOR SINGLE CRYSTAL

PUBN-DATE:

November 29, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ARAKI, TAKASHI TATSUMI, MASAMI

INT-CL (IPC): C30B011/00, H01L021/208

US-CL-CURRENT: 117/223, 117/900

# ABSTRACT:

PURPOSE: To grow high-purity crystal having a large grain boundary by utilizing carbon as the material of a crucible for growing single crystal and coating the inner surface of the crucible with the specified material to make the inner surface smooth.

CONSTITUTION: A crucible 1 formed of material made of carbon is utilized as the crucible used for growing single crystal of a compd. semiconductor such as GaAs, InP, CdTe. Furthermore the inner surface of the crucible 1 made of carbon is coated by the material selected from among glassy carbon, pyrolitic carbon and silicon carbide and a coated layer 2 is formed. This crucible 1 is arranged in a chamber and a raw material is housed in the crucible 1 and heated by a heating element arranged around the crucible 1. The

12/8/04, EAST Version: 2.0.1.4

raw material is melted into melt in the crucible 1. Single crystal having a shape correspondent to the shape of the crucible 1 is grown by solidifying this melt.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

12/8/04, EAST Version: 2.0.1.4

DERWENT-ACC-NO:

1991-018149

DERWENT-WEEK:

199103

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Crystal growing appts. has smooth

inner wall for high

purity crystal - has crucible set in

chamber surrounded-

by heater to melt raw material

PRIORITY-DATA: 1989JP-0037976 (February 16, 1989) , 1990JP-0015334 (January 25, 1990)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 02289484 A

November 29, 1990

N/A

000

 $M \setminus A$ 

INT-CL (IPC): C30B011/00, H01L021/20

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02289484A

BASIC-ABSTRACT:

Appts. comprises a chamber, a crucible set in the chamber, and a heater

surrounding the crucible. The raw material is melted in the crucible and a

single crystal is grown in the shape corresp. to the crucible while solidifying

the melt. The crucible material is carbon and the inner wall is coated with

glassy carbon, pyrolytic carbon and/or silicon carbide.

ADVANTAGE - A smooth inner wall surface is provided, facilitating the growth of

12/8/04, EAST Version: 2.0.1.4

a high purity single crystal with large crystal boundaries. Examples of

growing  $\operatorname{CdTd}$  single crystals using such as crucible under control of  $\operatorname{Cd}$  vapour

pressure to maintain a stoichiometric crystalline growh, resulted in carrier

concn. of 10power15 cm(-3) or less, with n-type or p-type conductivities.

These fluctuations are interpreted as due to extremely pure crystals from

stoichiometric growth. The crystal's surfaces are smooth. When a conventional

crucible of pyrolytic boron nitride was used, the carrier concn. was about

10power18 cm(-3) with n-type conductivity.

# 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-289484

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 2年(1990)11月29日

C 30 B 11/00 H 01 L 21/208

C 8618-4G Z 7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

単結晶成長装置

②特 願 平2-15344

②出 願 平2(1990)1月25日

優先権主張

❷平 1 (1989) 2月16日每日本(JP) ③特願 平1−37976

@発 明 者

荒木 高志

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 位友電気工業株

式会社大阪製作所内

@発明者

龍見

雅美

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

の出 顧 人

住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

四代 理 人 弁理士 深見 久郎

外2名

#### 明を相当

## 1. 発明の名称

## 単結晶成長装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) チャンパと、このチャンパ内に配置されたるつぼと、このるつぼの周囲に配置された発熱体とを備え、前記るつぼ内で原料を溶験して融液とし、この融液を固化させることにより、前記るつぼの形状に対応した形状の単結晶を成長させる装置において、

前記るつぼの材質としてカーボンを用い、前記るつぼの内面をグラッシーカーボン、パイロリティックカーボンおよび炭化珪素からなる群から選択される少なくとも1つの材料でコーティングしたことを特徴とする、単結品成長装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

この発明は、GaAsおよびInP等のⅢ一V 族化合物半導体や、CdTe等のⅡ-Ⅵ族化合物 半導体などの単結品を製造する装置に関するもの である。

## [従来の技術]

GaAs化合物半導体等の単結晶を成長させるのに用いるるつばとしては、従来より、たとえば①W. A. Gault, et al., J. Crystal Growth 74 (1986) 4 91~506に開示されたようなPBNを使用したるつばや、あるいは②特別昭63-79792 号公報に開示されたようなBNの焼結体を用いたるつばが知られている。

# [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、このような従来のるつぼでは、 CdTeのようなIIーVI族化合物半導体を結晶成 長させる場合、単結晶中にポロンが混入し、純度 の高い単結晶を作製することができなかった。

また、ローV族化合物半導体の単結晶を成長する場合にも、PBNからなるるつぼは高価であり、製造コストが高くなるという問題があった。またBNの焼結体を用いたるつぼにおいても、不純物の混入が多いという問題があった。

それゆえに、この発明の目的は、II - VI族化合物半導体の単結晶を成長させる場合にも純度の高い単結晶の成長を行なうことができる、安価な単結晶成長装置を提供することにある。

#### [課題を解決するための手段]

この発明の単結晶成長装置は、チャンパと、このチャンパ内に配置されたるつぼと、このるつぼの周囲に配置された発熱体とを備え、るつぼ内で原料を溶融して融液とし、この融液を固化させることにより、るつぼの形状に対応した形状の単結晶を成長させる装置であり、るつぼの材質としてカーボンを用い、るつぼの内面をグラッシー(ガラス状の)カーボン、パイロリティックカーボンおよび炭化建業からなる群から選択される少なくとも1つの材料でコーティングしたことを特徴としている。

るつぼの材質としてカーポンを用いれば、II ー VI族化合物半導体単結晶を成長させる場合にも、 従来のBNのるつぼのようにポロンが結晶中に混 入することはない。また、カーポン製のるつぼは

分解無鉛の名称で知られているもので、通常の黒 鉛と異なり、原料ガスを熱分解させて生成した説 素を化学蒸着法によって基板上に積層させたもの である。パイロリティックカーボンは、炭素原 が層状に六方晶の形で配列した多結晶体とないが おり、粘晶配向性が高く、高純度で、ダストック にくいものである。しかも、パイロリティックの にくいものである。しかも、パイロリティック っポンはコーティングすることができる。 イロリティックカーボンをるの様に イロリティックカーボンをるの イロリティックカーボンをる の発明の目的を達成することができる。

#### [実施例]

#### (実施例1)

上述の文献®の493頁の第1図に示されたような緩型温度勾配固化結晶成長装置を用いて、CdTeの結晶成長を行なった。るつばとしては、第1図に示すような、カーボン製るつば1の表面にグラッシーカーボンによって形成されたコーティング圏2を有したるつばを用いて結晶成長を行

安価に入手することができる。しかしながら、単にカーボン製のるつぼを用いた場合、カーボンから粉末が発生し、この粉末により汚染される。また、るつぼの内面には小さな凹凸が多く存在し、このような凹凸が結晶核発生の原因となる。

この発明は、るつぼの内面をグラッシーカーボン、パイロリティックカーボンおよび炭化珪素からなる群から選択される少なくとも1つの材料でコーティングすることを特徴としている。このようなグラッシーカーボン、パイロリティックカーボンおよび炭化珪素からなる群から選択される材料によるコーティングにより、るつばの内面が滑らかになる。また、粉末の発生も防止される。また、これらの材料でるつぼの内面をコーティングしたとしても、従来のPBN刻のるつぼに比べるとはるかに低コストとなる。

さらに、グラッシーカーポンでるつぼ内面をコーティングすることにより、るつぼと融液との気密性が向上する。

さらにまた、パイロリティックカーポンは、熱

なった。結晶成長は、ストイキオメトリな組成の 結晶成長が可能なように、Cd蒸気圧を制御しな がら行なった。

得られた単結晶のキャリア濃度は≲10<sup>1</sup> ° c m<sup>-</sup> ° であった。伝導型は、n型になったり、p 型になったりした。これは、結晶成長がストイキ オメトリックに行なわれており、かつ非常に高純 度な結晶であることが原因していると思われる。

また、得られた結晶の表面は滑らかであり、るつばの表面が結晶成長の核になっているような協所は認められず、結晶粒界は大きなものであった。これらは、るつばの内面がグラッシーカーボンで滑らかにされていることが原因すると思われる。

比較として、従来のPBNるつぼを用いて、同様にCdTe結晶を成長させたところ、得られた結晶はn型であり、キャリア濃度は≤10'°cm-°であった。このようにキャリア濃度が高くなったのは、るつぼから結晶へポロンが混入し、ストイキオメトリックな組成の結晶成長を阻害したためと思われる。

## (実施例2)

第1図に示すようなカーボン製るつぼ1の表面に、パイロリティックカーボンによって形成されたコーティング層2を有したるつぼを用いて、実施例1と同様に、CdTeの結晶成長を行なった。

得られた単結晶のキャリア濃度は≤10<sup>1</sup> c m<sup>-3</sup> であった。得られた結晶の表面は滑らかであり、るつぼの表面が結晶成長の核になっているような箇所は認められず、結晶粒界は大きなものであった。

これらは、結晶成長がストイキオメトリックに 行なわれており、かつ非常に高純度な結晶である ことおよびるつぼ内面がパイロリティックカーポ ンで滑らかにされていることが原因すると思われ る。

なお、このようにるつぼに物質をコーティング して内面を滑らかにすることは、結晶成長にとっ て非常に有効である。このようにるつぼ内面をコ ーティングすることで滑らかにする物質として炭 化珪素等を挙げることができる。

## [発明の効果]

以上説明したように、この発明の単結晶成長装置では、るつぼの材質としてカーボンを用い、るつぼの内面をグラッシーカーボン、パイロリティックカーボンおよび炭化珪素からなる群から選択される少なくとも1つの材料でコーティングし、るつぼ内面を滑らかにすることを図っている。このため、高純度な結晶成長を行なうことができる。かも大きな粒界の結晶を成長させることができる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明に従う実施例に用いられる るつばを示す断面図である。

図において、1はカーボン製るつぼ、2はコーティング層を示す。

特許出顧人 住友電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 凍 見 久 無 (ほか2名)

# 第 ] 図

